ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГЛОЩАЮЩИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Р.А. КАРАМАЛИЕВ

Бакинский Государственный Университет AZ-1148, Баку, 3.Халилова, 23

Рассмотрено распространение оптических волн в плоском поглощающем слое диэлектрика расположенного на границе раздела двух не поглощающих сред. Исследуются зависимости оптических характеристик слоя от толщины слоя, оптических постоянных сред и вещества покрытия.

The propagation of optical waves in a plane absorbing dielectric layer located on a border of two non-absorbing media is considered. The dependences of optical characteristics of layer on its thickness and optical constants of media and substance of an coating is investigated.

Оптические покрытия, как с дискретным, так и с плавным изменением свойств составляющих их слоев применяют в линзах, солнечных элементах, в лазерах, в компонентах волоконной оптики, в биологических системах при создании не отражающих поглотителей и при решении других практически важных задач. Изучение законов распространения электромагнитных волн в слоистых системах становится актуальным в последнее время также в связи с анализом работы лазеров с распределенной обратной связью, исследованием распространения света в наноструктурах, исследованием фотонных кристаллов [1-3].

Исследование взаимодействия электромагнитного излучения со слоистыми средами является достаточно сложной задачей. Она в настоящее время решена в некоторых частных случаев, когда объектами рассмотрения служили слоистые среды из прозрачных материалов или поглощающий слой, расположенный на металлической или полубесконечной не поглощающей подложке [4-7].

Цель данной работы – исследовать характеристики антиотражающих оптических покрытий с комплексным показателем преломления.

Рассмотрим нормальное прохождение излучения с длиной волны λ через плоский слой, расположенного на границе раздела двух не поглощающих полубесконечных сред со значениями коэффициентов преломления n_1 и n_2 .

Комплексное значение коэффициентов отражения R и пропускания T падающей волны такой системы определяются выражениями :

$$R = \frac{r + r_2 \exp(-2ikl)}{1 + r_1 r_2 \exp(-2ikl)}, T = \frac{t_1 t_2 e^{-ikl}}{1 + r_1 r_2 e^{-2ikl}}$$
(1)

где $r_1=r_1e^{i\phi_1}$; $r_2=r_2e^{i\phi_2}$; r_1,r_2,ϕ_1,ϕ_2 - соответственно комплексные значения, модули и фазы коэффициентов отражения волны от границ раздела сред; к - волновое число вещества, l - толщина поглощающего слоя.

Коэффициенты Френеля для отражения и пропускания равны

$$r_1 = \frac{1-n}{1+n}$$
 $r_2 = \frac{n-n_1}{n+n_1}$ $t_1 = \frac{2}{1+n}$ $t_2 = \frac{2n}{n_1+n}$ (2)

Комплексный показатель преломления покрытия имеет вид $n=n-i\chi$, где n, χ - коэффициенты преломления и экстинкция вещества.

Входящее в (1) волновое число для вещества поглощающего слоя равно:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} (n - i\chi) = \frac{2\pi}{\lambda_d} (1 - iy)$$
 (3)

где λ , λ_d - длина волны падающего излучения в вакууме и в веществе; $y=\chi/n$ - фактор диэлектрических потерь.

Для рассматриваемой трехслойной системы модули и фазы коэффициентов отражения имеют вид:

$$r_{1} = \sqrt{\frac{(n_{1} - n)^{2} + \chi^{2}}{(n_{1} + n)^{2} + \chi^{2}}}; r_{1} = \sqrt{\frac{(n - n_{2})^{2} + \chi^{2}}{(n + n_{2})^{2} + \chi^{2}}};$$

$$\varphi_{1} = arctg \frac{2\chi n_{1}}{n_{1}^{2} - n^{2} - \chi^{2}}; \varphi_{2} = arctg \frac{2n_{2}\chi}{n_{2}^{2} - n^{2} - \chi^{2}}$$
(4)

Обозначим $\mathbf{x} = l/\lambda_d$. Для удобства дальнейшего рассмотрения примем, что

$$x = \frac{2N - 1}{4} + \Delta \tag{5}$$

где N=1,2,3,...; Δ - малая, но ненулевая величина, определяемая оптическими параметрами вещества покрытия.

Найдем условие просветления поглощающего покрытия. С учетом принятых обозначений, после подстановки выражения (5) в первое из уравнения (1) получим условие безотражательного распространения волны:

$$\chi [\pi (2N-1) + \varphi_2 - \varphi_1] = n \ln \frac{r_2}{r_1}$$
 (6)

$$\Delta = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{4\pi} \tag{7}$$

Уравнения (5)- (7) устанавливают функциональную связь между такими избирательными значениями длины волны λ падающего излучения и коэффициента преломления n, экстинкции χ и толщины слоя l вещества покрытия, при которых в рассматриваемой системе создается условия для полного поглощения излучения в слое покрытия.

В частном случае при отсутствии поглощения в покрытии ($\chi=0, \Delta=0$) из совместного рассмотрения уравнения (5) — (7) следуют условия просветления данной слоистой системы.

$$n = \sqrt{n_1 n_2}$$
, $\frac{l}{\lambda_d} = \frac{2N - 1}{4}$ (8)

Входящее в уравнения (6)- (7) оптические параметры n и χ вещества покрытия связаны со значениями его диэлектрической проницаемости ε' и диэлектрических потерь ε'' известными соотношениями:

$$\varepsilon' = n^2 - \chi^2, \ \varepsilon'' = 2n\chi.$$
 (9)

В диапазонах оптических и инфракрасных длин волн дисперсия у диэлектриков носит резонансный характер и связана с колебанием электронов и атомов в молекулах вещества. При этом диэлектрические свойства вещества в области его дисперсии волн описываются следующими уравнениями:

$$\varepsilon' = n_{\infty}^{2} + \frac{4\pi N_{0}q^{2}}{m} \cdot \frac{\omega_{1}^{2} - \omega^{2}}{\left(\omega_{1}^{2} - \omega^{2}\right)^{2} + \gamma^{2}\omega^{2}},$$

$$\varepsilon'' = \frac{4\pi N_{0}q^{2}}{m} \cdot \frac{\gamma\omega}{\left(\omega_{1}^{2} - \omega^{2}\right)^{2} + \gamma^{2}\omega^{2}} \tag{10}$$

где n_{∞} — вне дисперсионный высокочастотный коэффициент преломления волны вещества покрытия; q, m - заряд и масса электрона, N_0 - число молекул, γ - коэффициент затухания колебательной системы, ω - круговая частота [5].

Для конденсированных сред с учетом поля Лоренца входящая в уравнение резонансная круговая частота ω_1 связана с аналогичным значениям ω_0 для разряженных сред соотношением:

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \frac{4\pi N_0 q^2}{m} \qquad . \tag{11}$$

Входящий в уравнение (10) коэффициент затухания колебательной системы γ определяется по ширине полосы поглощения $\Delta\omega$ частотной зависимости, отсчитанной на половинном уровне ее максимальной величины.

Резонансная дисперсия волн, как правило, располагается в области частот достаточно близких к ω_1 . Поэтому, определяемая по уравнениям (10) зависимость ϵ'' от ϵ' в плоскости координат $[\epsilon', \, \epsilon'']$ в первом приближении имеет вид окружности радиуса

$$b = \frac{2\pi N_0 q^2}{m\omega_1 \gamma}$$
 и с центром с координатами (n_∞^2,b)

$$(\varepsilon' - n_{\infty}^2)^2 + (\varepsilon'' - b)^2 = b^2$$
 (12)

Из совместного решения уравнений (6) и (12) можно рассчитать избирательные значения диэлектрических и оптических параметров вещества покрытия, при которых возникает полное поглощение падающего излучения. Частоты, при которых возникают полное поглощение излучения, определяется из уравнения

$$\frac{\varepsilon''}{\varepsilon' - n_{\infty}^2} = \frac{\gamma}{2(\omega_1 - \omega)} \tag{13}$$

Далее учитывая эти селективные значения частот в уравнении (5), нетрудно получить избирательное значение толщины слоя покрытия.

Таким образом, безотражательное поглощение в оптическом диапазоне, как и в микроволновой области частот, носит спектральный характер. Получаемый спектр частот индивидуален для вещества покрытия и определен его оптическими свойствами.

Received: 10.02.2007

^{[1].} Ф.Качмарек, Введение в физику лазеров, «МИР», М,1981.

^{[2].} А.Ярив., П.Юх., Оптические волны в кристаллах, «Мир», М., 1987

^{[3].} Light in NanoSize Solids.Book of Abstracts,Baku 2004.

^{[4].} Л.М.Бреховских., Волны в слоистых средах, М.,Изд.АН СССР,1957.

^{[5].} М.Борн., Э.Вольф., Основы оптики, Наука, М.,1970.

^{[6].} Э.Р.Касимов, М.А.Садыхов, Р.М.Касимов, Ч.О.Каджар. Инженерно-физический журнал, т.72, № 4, 1999, с.737-739.

^{[7].} R.M.Kasimov., R.A.Karamaliyev., V.M.Salmanov. // Trans.of Acad.of Science of Azerb., ser.of phys.-tech. and math.sciences v.26., No. 5, 2006., pp. 118-123.